1/1 ページ

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

05-189757

(43)Date of publication of application: 30.07.1993

(51)Int.CI.

G11R 5/82 G11B 5/84

(21)Application number: 03-093072 (22)Date of filing:

(71)Applicant: KOBE STEEL LTD (72)Inventor: MURAMATSU KAZUO

OOTA YUKIHIRO NAKAMURA HIROKO

TAKADA SHUNSUKE TAKADA SATORU

(54) SUBSTRATE OF MAGNETIC DISK AND ITS PRODUCTION

31.03.1991

(57)Abstract:

PURPOSE: To inhibit errors in recording and reproduction by regulating the number of graphite particles deposited on the surface of amorphous carbon to a specified value by heating at a prescribed heating rate or below and succeeding pressurization to a prescribed pressure. CONSTITUTION: Amorphous carbon having ≥1.65 apparent density and ≥400 Vickers hardness is subjected to hot isostatic, pressure treatment by heating to a prescribed temp, at ≤1,000° C/hr heating rate and succeeding pressurization to a prescribed pressure so as to regulate the number of graphite particles of ≥30um size deposited on the surface of the amorphous carbon to ≤15 per 10cm2. When the substrate of a magnetic disk is made of the resulting carbonaceous material, errors in recording and reproduction are suppressed.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

26.11.1992

[Date of sending the examiner's decision of rejection

[Kind of final disposal of application other than

the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

2099038

[Date of registration]

22.10.1996

[Number of appeal against examiner's decision

of rejection] Date of requesting appeal against examiner's

decision of rejection]

[Date of extinction of right]

29.01.2000

Copyright (C): 1998,2003 Japan Patent Office

(19) R * 回转带 广 (J P) (12) 公 開 特 許 公 報 (A)

(11)特許出類公開番号

特開平5-189757 (43)公開日 平成5年(1993)7月30日

(51) Int.Cl.*		識別記号	庁内整理番号	F I	技術表示億所
GIIB	5/82		7303-5D		
	5/84	Z	7303-5D		

審査請求 有 請求項の数3(全 8 頁)

(21)出顯希号	特頃平3-93072	(71)出順人	000001199		
(22)出原日	平成3年(1991)3月31日		株式会社神戸駅鋼所 兵庫県神戸市中央区脇浜町1丁目3番18号		
(D) Haji B	1 100 - (2002) 0 7202	(72)発明者	(72) 発明者 村松 一生		
			兵庫県神戸市東灘区北青木2丁目10番6号		
		(72)発明者	W6911 太田 進博		
		(12)	兵庫県神戸市東海区北青人2丁目10番6号		
			E 6010		
		(72)発明者	中村 浩子		
		1	兵庫県加古川市平岡町二俣1007		
		(74)代理人	弁理士 蘇卷 正憲		
			最終頁に続く		

(54) 【発明の名称】 磁気ディスク基板及びその製造方法

(57)【要約】

【目的】 炭素材料からなり、磁気ディスクとしたとき に記録再生エラーを抑削することができる磁気ディスク 基板及びその製造方法を提供することを目的とする。 【構成】 その表面の30μm以上の析出グラファイトの 数を10cm² 当たり15個以下に規制する。このような基板 は、熱間静水圧処理を施す際に、1000℃/時以下の昇温 速度で所定温度に昇温した後、所定圧力に昇圧すること により、製造することができる。



(倍率50倍)

【特許請求の範囲】

【請求項2】 熱硬化性樹脂を両定の形状に成形する工程と、成成能の前記成形体を挽成する工程と、機成能の前記成形体に起間所体を処理を確す工程と、機成能の前記成形体に起間所体を処理を確立したので、1000℃の時以下の昇電速度で所定。 環境に昇端した後、所定圧力に昇圧することを特徴とする概要ディンを基礎の関連方法。

[請求項3] 前記熱問静水圧処理時には窒素を圧力媒体とすることを特徴とする請求項2に記載の磁気ディスク基板の製造方法。

【発明の詳細な説明】

100011

【産業上の利用分野】本発明は高密度記録に好適の磁気 ディスク基板に関し、物に炭素材を基材とする磁気ディ スク基板に関する。

100021

【従来の技術】近年、磁気ディスク装置の飛躍的な進歩 と、磁気記録媒体としての磁気ディスクの高記録密度化 により、磁気ディスク基板には以下に示す特性の向上が 要望されている。

[0003] (1) 破気ディスクを高密度記録化するために、基板の表面性状として、表面精度が優れ、欠陥が少ないこと。

[0004] (2) 磁気ヘッドの追않性を良好にするた 30 めに、磁気ディスク用基板は表面平増性及び表面平坦度 を劣化させるような微小などッチのうねりが小さく、且 つ微小突起がない表面形状を有すること。

[0005] (3) 磁気線体が担持される基板として、表面処理性が良好な化学的性質を有すると共に、非磁性

表面処理性が良好な化学的性質を有りことに、デルーであること。 【0006】(4) 耐食性及び耐候性が優れていると共

に、高強度且つ高硬度であること。 [0007] (5) 良好な停上特性を有すると共に、耐 CSS (コンタクト・スタート・ストップ) 住を高める 40 ために軽量であること。

[0008] このような背景のもとで、従来のアルミニ ウム合金短短数ディスク基板に替り、近時、高密度記録 開館気ディスタ基板として、セラミックスにガラスをコ ーティングしたもの、又はガラス板によるものが開発さ れている。これらの基板は、耐熱性が優れていると共に 高剛性で変面研修により優れた表面精度が得られるため に、高密度定除に適している。

【0009】しかしながら、これらの材料に脆性秘徴し と、この成形体を焼成する工程と、焼成後の前起成形体 やすいという欠点がある。このため、回転、耐味、加修 50 に熱間静水圧処理を範す工程とを有し、前転熱間静水圧

及びヒートショック等により被損しやすいので信頼性が

[0010] また、セラミックス系の材料は、比重が高いため、アルミニウム合金に比して、ディスクドライブ 駆動系に大きな負荷がかかり、駆動装置の小型化が困難 である。

[0011] これに対し、炭薬材料は、比重が1.5万至 2.0 と小さいと共に、熱糖派係数が小さく熱定定性が優れている。そこで、前述のアルミニウム合金又はセラミックス系材料に書り、高密度記録用語気ディスク基接として炭薬材料の実用化が明得されている。

[0012] 図6は従来の炭素材料からなる磁気ディスク基板の製造方法を示す工程図である。

10013] 先す、準備工程1においては、磁気ディス 力基板の材料となる熱球化性頻脂を用意する。次に、成 が工程2においては、この熱軟化性頻脂を発素ディスク の形状に成形する。次に、残成工程3においては、この 成形体を拠成して、熱軟化性頻脂を資素化する。次に 高機高圧工程においては、熱間静水圧 (日1 円) 装置を 使用して、この成形体に高温高圧処理を指す。この更至 3、4により、材料中の気孔が除去され、所定の硬度分 が密度の基板を得ることができる。次に、研修工程5に おいては、この基板の表面を研磨して平坦化する。次い で、テクスチャー工程6においては、カーボン基板の表面にテクスチャー位理を施し、微小な凹凸を形成する。 これにより、磁気ディスク基板が完成する。 これにより、磁気ディスク基板が完成する。

[0014]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、後来の 磁気ディスク高級には以下に示す問題点がある。即ち、 近年、融気ディスクの高配係を優化に伴ってセットサイ ズは基本協小化している。このため、上述した後来の製 通方法により配達された経界イスク基板では、基核要 面に臨気メディア(磁性線)を成態して磁気ディスクと した場合に配条再生エラーが発生し、実使用に耐えられ ない。

[0015] 本税明はかかる問題点に鑑みてなされたものであって、記録再生エラーを抑制できて実使用に供することができる換票材料からなる磁気ディスク基板を提供することを目的とする。

[0016]

【興題を解決するための手段】本範明に係る影気ディスク基板において、見掛け密度が1.65以上であると共にビックース硬度 いんのいった 1.65以上であると共にビックース硬度 が400以上であるアモルファスカーボンからなり、その 景面に新出した短径が30μ m以上の折出グラファイトの 10017 15年 た、本題明に係る哲気ディスク基板の設 追方法は、熟禄化性樹脂を所定の形状に成形する工程 と、この成形体を拠成する工程と、規模や南部成状形を

3 処理時においては、1000℃/時以下の昇温速度で所定温 度に昇温した後、所定能力に界低することを特徴とす る。

[0018]

【作用】本顧発明告等は炭素材料からなる磁気ディスク 基板を使用した磁気ディスクの記録再生エラーを抑制す べく種々実験研究を行なった。その結果、以下のことが 判明した。図7は、従来の炭素材料からなる磁気ディス ク基板の表面の顕微鏡写真である(倍率50倍)。従来の 製造方法により製造された磁気ディスク基板において は、高温高圧処理時に成形体の気孔内にグラファイトが 析出して、気孔内にグラファイトが充填される。このた め、アモルファスカーボンのマトリックス中にグラファ イトが分散した状態になる。このグラファイトは、図7 に示すように基板の製面欠陥になり、磁気メディアを成 雌して磁気ディスクとした場合に、記録再生エラーの原 因になる。しかし、熱間静水圧処理時にグラファイトの 析出を皆無にすることは極めて困難である。なお、グラ ファイトが祈出した部分は、研摩条件を適正に選択する 板上に磁気メディアを形成すると、この窪みの部分にお ける磁気メディアの異常成長は、グラファイトの析出形 状に比して若干小さくなる。

[0019] そこで、本願発明者等は種々実験研究を行 なった結果、粒径が大きい析出グラファイトの数を規制 すことにより、磁気ディスクの記録再生エラーを低減 できることを見い出した。

【0020】即ち、本苑明においては、アモルファスカーボンからなる認気デスク、高弦表面に存在する程盤が 30μm以上の批グラファイトの数を、100㎡ 当たり15 20 個以下に規制する。これにより、磁気ディスクの記録再生エラーを提供に比して著しく低減できる。なお、超気ディスク基板の規構けを成り、65未満の場合及びセンカース硬度が 400米減の場合は、磁気ディスク基板としての機械的地度が不分である。後って、磁気ディスク基板の見掛け密度は1.65以上であり、ビンカース硬度は 4 00以上であることが必要である。

【0021】また、本願発明者等は、このような磁気デ

ィスク基係の製造方法についても簡本実験研究を行なった。その結果、然間節水圧処理時(即ち、高温浴匹処理) (即ち、高温浴に処理) (即ち、高温光になり、更に気乱やでグラファイトとして折出することから、熱間静水圧処理時の昇温速度を1000℃/時以下にすると共に、再充温度に到達した後に所定圧力にすることにより、粒症が30ヵm以上の折出グラファイトの数を着しくが確するたとが細側した。

[0022] つまり、本発明方法においては、熱間節水 圧処理時における界温速度を1000℃/時以下であ。そ して、所定温度に到離した後に再定圧力になるようにす る。これにより、粒径が30μm以上の折出グラファイト の数が10cm² 当たり15億以下の症気ディスク基板を得る ことができる。

に示すように基板の表面欠陥になり、電気メディアを成 膨して電気ディスクとした場合に、転除再生エラーの原 固になる。しかし、熱耐肺水圧処理時にグラファイトの 切出を整備にすることに複砂で1困難である。なお、グラ ファイトが折出した部分は、研障条件を適正に選択する ことにより、熱面に1」m1程度の低みになる。なお、グラ ファイトが折出した部分と、気の能みの磁分にお にとに対象、ダファンを扱うとかと、この能みの部分にお 和することが好ました。従って、圧力媒体として1室業を使用すると、数値が大きい折出グラファイトの 形成が抑制される。従って、圧力媒体として1室業を使用すると、数値が大きい折出グラファイトの 形成が抑制される。従って、圧力媒体として1室業を使用すると、数値が大きい折出グラファイトの 形成が抑制される。従って、圧力媒体として12室業を使用すると、数値が大きい折出グラファイトの 形成が抑制される。従って、圧力媒体として12室業を使用すると、数値が大きい折出グラファイトの 形成が抑制される。従って、圧力媒体として12室業を使用するとが好ましい。

[0024]

【爽施例】次に、本発明の実施例について設明する。 【0025】先ず、熱硬化性制能をホットプレスして所 定の基板形状に成形した。次に、この成形体をN: ガス 中で1450での温度で原成した。

[0026] 次に、焼成後の基板を、下配表1に示す条件で高温高圧処理した。これにより、高密度アモルファスカーボン基板を得た。

[0027] 水に、端面加工塩を使用して、このカーボン連抜を外径が95mm、内径が25mm、厚さが1.27mmのディスク状に加工した後、その来面を研磨して、表面粗さR eを30Aにした。これにより、磁気ディスク差板を得た。なれ、この磁気ディスクの表面積(片面)は、66cm 2 である。

[0028] [表1]

..

		界混迷度 (℃/時)	最高処理温度 (℃)	処理パターン	処理ガス
実	1	800	2450	昇温先行	Ar
施例	2	800	2450	界温先行	N ₂
	1	1300	2450	同時昇温昇圧	Аг
比	2	1000	2450	同時界温界圧	Αr
較例	3	800	2450	同時昇温昇圧	Ar
	4	1500	2450	同時界溫昇圧	Αr

【0029】これらの実施例及び比較例の各磁気ディス ク基板の表面の析出グラファイトの大きさ及び数を磁気 ディスク欠陥検査装置を使用して測定した。この磁気デ ィスク欠陥検査装置は、レーザ光の反射の散乱から、欠 a とは、磁気ディスク欠陥検査装置のパラメータを適正に 陥の形状及び数を測定するものである。例えば、図1は 測定範囲を一辺が 3μmの正方形として、基板のグラフ ァイト部のラマン分光の測定結果を示すグラフ図、図2 は基板のアモルファスカーボンのマトリックス部のラマ ン分光の測定結果を示すグラフ図である。炭素材料から 成る基板は、アモルファス構造による1360カイザー付近 のピークとグラファイト構造による1600カイザー付近の ピークとを有する。グラファイト部では、1360カイザー 付近のピークが低くなり、1600カイザー付近のピークが 高くなる。従って、このラマン分光測定により、グラフ 30

ァイト部を識別することができる。

【0030】析出グラファイトに起因する欠陥と、原料 中の異物及び洗浄不良に起因するしみ等に起因する欠陥 設定することにより区別した。

【0031】下記表2に、実施例及び比較例の各礎気デ ィスクの折出グラファイトの大きさ及び数を示す。ま た、粒径が30 µ m以上の析出グラファイトの10cm² 当た りの個数も併せて示した。

【0032】なお、図3は、実施例1の磁気ディスク基 板10の表面の析出グラファイトの分布を示す平面図で ある。

[0033] 【表2】

		析出グラファイトの数			30 μ m以上の析出グラ ファイトの10cg ¹ 当た	
		30 µ m&L	20~30 µ m	10~20 μ m	りの個数	
失	1	85	180	265	12. 9	
施例	2	25	55	110	3. 8	
	1	950	测定不能	測定不能	143. 9	
比	2	525	1250	測定不能	79. 5	
較	3	200	455	1110	30. 3	
例	4	1220	湖定不能	測定不能	184. 8	

【0034】次に、DCマグネトロンスバッタリング装 徹を使用して、実施例及び比較例の各アモルファスカー ボン基板上に、Cェ下地隙、CoNiCェ膜及びC膜を 50 例及び比較例の磁気ディスク基板の記録再生エラー数を

夫々1500Å、 600Å及び 600Åの膜厚で成膜した。その 後、磁気ディスクサーティファイヤーを使用して、箕施 調べた。この記録再生エラーの測定条件を下記費3に示 し、測定結果を下記費4に示す。但し、費4において、 ミッシィングパルス (Missing Pulse) 及びエクストラ パルス (Extra Pulse) ロメディア上の欠陥の種類であ り、コレクト (Correct) はデータ処理時に結正可能な エラーであり、ノンコレクト (Koncorrect) は補正ができないエラーである。 [0035] [33]

条件		
3370 Mini-Monolithic		
1 μm		
19 μ m		
19ターン		
11 µ H		
9.5 grm		
0.3 µ m		
3600грв		
1.25/2.5 MHz		
60/35%		
125/75%		

[0036]

[表4]

10

		記録再生エラー数					
		ミッシャ	ングバルス	エクストラバルス			
		コレクト	ノンコレクト	コレクト	ノンコレクト		
寒	1	6	2	. 2	0		
施例	2	2	0	1	0		
比較例	1	550	120	115	55		
	2	350	85	55	22		
	3	120	25	35	15		
	4	测定不能	測定不能	測定不能	測定不能		

[0037] 通常、磁気ディスクの片面に記録再生エラ 20 気ディスク用基板を容易に製造することができる。 一が20個以上あると、実用にならないとされている。実 施例1.2の磁気ディスク基板は、いずれも記録再生エ ラーが極めて少なく、磁気ディスク用基板として優れて いる。一方、比較例1万至4の基板はいずれも記録再生 エラーが 120以上と多く、実使用に供することができな いものであった。なお、粒径が20μm以下の析出グラフ ァイトは、磁気メディアの下地層により、必ずしも記録 再生エラーの原因になるとは限らない。

【0038】なお、図4は、実施例1の基板を使用した 磁気ディスクのエラー分布状態を示す平面図である。ま 30 た、図5は、実施例の磁気ディスク基板の表面の顕微鏡 写真である(倍率50倍)。この図4、5から明らかなよ うに、本発明の実施例に係る磁気ディスク基板は、その 表面に折出グラファイトの数が従来に比して極めて少な Ļ١,

[0039]

【発明の効果】以上説明したように本発明によれば、粒 径が30μm以上の析出グラファイトの数を10cm2当たり1 5個以下に規制したから、磁気ディスクとしたときの記 録再生エラーを抑制でき、従来困難であった炭素材料か 40 1;準備工程 ら成る磁気ディスク基板を実用化することができる。こ れにより、軽量、高耐熱性及び表面平滑性が優れ、記録 密度が高い磁気ディスクを得ることができる。

【0040】また、本発明方法によれば、熱間静水圧処 理において所定値以下の温度上昇速度で所定温度に昇温 した役所定の圧力に到達するようにしたから、上述の磁

【図面の簡単な説明】

【図1】炭素材料から成る基板のアモルファスカーボン のグラファイト部のラマン分光の測定結果を示すグラフ 図である。

【図2】炭素材料から成る基板のアモルファスカーボン のマトリックス部のラマン分光の測定結果を示すグラフ

図である。 【図3】本発明の実施例に係る磁気ディスク基板の表面 の析出グラファイトの分布を示す平面図である。

【図4】本発明の実施例に係る磁気ディスク基板を使用 した磁気ディスクのエラー分布状態を示す平面図であ

【図5】本発明の実施例に係る磁気ディスク基板の表面 の顕微鏡写真である。

【図6】従来の炭素材料からなる磁気ディスク基板の製 造方法を示す工程図である。

【図7】従来の炭素材料から成る磁気ディスク基板の表 而の顕微鏡写真である。

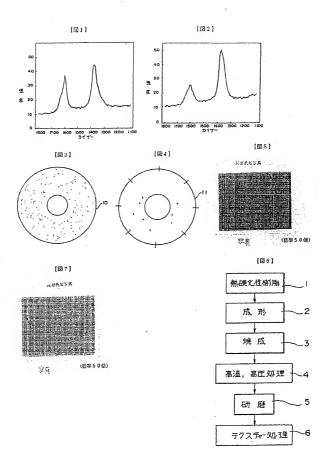
【符号の説明】

2:成形工程 3;烧成工程

4:高温高圧工程

5;研磨工程

6・テクスチャー工程



[手軽加圧 1] [植正対象世類名] 明細書 [植正対象世類名] 明細書 [植正対象世類名] 0 0 1 3 [植正方油] 変更 [地正方油] 変更 [地工方油] 変更 [2 0 1 3] 先寸、準備工程 1 においては、磁気ディスク 基板の材料となる熱板化性樹脂を開発する。次に、成 砂工程 2 においては、この熱板化性樹脂を破影ディスクの形状に成形する。次に、 地成立程 3 においては、この成形作と他成して、熱板化性樹脂を原素化する。次に、成形体と他成して、熱板は工程 3 においては、この成形作と他成して、熱板化性樹脂を原素化する。次に、高磁高压工程においては、熱質を

3、4により、材料中の気孔が除去され、所定の硬度及び密度の差板を得ることができる。次に、循环工程方に 払いては、二の基板の要面を確して平坦化する。CS 5方式(コンクタト スタート ストップ方式)のハー ドディスタドライブ用の基板の場合は、次いでデクステー 工程を支援する。工程のにおいては、カーボン基 板の要面にテクステナー処理を施し、微少な凹凸を形成 する。近年CS5方式では無く、液体開端技術及ロラン プローディング機構により、ヘンド機業を回伸する技術 が開始されている。このようなハードディスタドライブ 回の基板の場合はテクステナーは不要でもり耐値工程5 にて展覧デススク基板が完成する。

フロントページの続き

【手統補正書】 【提出日】平成4年11月26日

(72) 発明者 高田 俊助 兵庫県神戸市灘区篠原伯母野山町2-3-

使用して、この成形体に高温高圧処理を施す。この工程

(72)発明者 高田 悟 兵康県神戸市龍区新在家南町2-2-5